

MATHÉMATIQUES 2<sup>ème</sup> ÉPREUVE

OPTION : GENERALE - ECONOMIQUE - TECHNOLOGIQUE

**EXERCICE I :**

**I]**

On considère pour tout  $n$  entier naturel non nul, la fonction  $f_n$  définie sur  $]0, +\infty[$  par :

$$f_n(t) = \frac{\ln(t)}{t^n}$$

(où  $\ln$  désigne le logarithme népérien)

Pour tout réel  $x$  supérieur ou égal à 1, on pose :  $I_n(X) = \int_1^X f_n(t)dt.$

1. (a) Calculer  $I_1(X)$  et  $I_n(X)$  pour  $n \geq 2$ .  
 (b) En déduire la valeur de l'intégrale  $J(X) = \int_2^X f_2(t)dt$  et sa limite quand  $X$  tend vers  $+\infty$ .
2. Démontrer que pour tout entier naturel  $k$  supérieur ou égal à 2 :

$$f_2(k+1) \leq \int_k^{k+1} f_2(t)dt \leq f_2(k)$$

**II]**

On considère la suite  $(S_n)$  de terme général :  $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln(k)}{k^2}$

1. Démontrer que pour tout  $n \geq 2$  :

$$J_n + \frac{\ln(n)}{n^2} \leq S_n \leq J_n + \frac{\ln(2)}{4}.$$

2. Démontrer que la suite  $(S_n)$  est convergente et déterminer un encadrement de sa limite  $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .

**EXERCICE II :**

Sur  $(\Omega, \mathcal{B}, P)$  un espace probabilisé, on considère la suite  $(Y, X_1, X_2, \dots, X_n, \dots)$  de variables aléatoires mutuellement indépendantes à valeurs respectivement dans les espaces  $\mathbb{N}$  muni de  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  pour  $Y$ , et  $\{0, 1\}$  muni de  $\mathcal{P}(\{0, 1\})$  pour  $X_k$  ( $k = 1, 2, \dots, n, \dots$ )

On suppose que  $\Omega$  est un ensemble de séries de fabrication  $\omega$ .

$Y(\omega)$  représente le nombre de pièces défectueuses de la série  $\omega$

$X_k(\omega)$  représente la nature du défaut de la  $k^{ième}$  pièce de la série  $\omega$  avec  $X_k(\omega) = 1$  si le défaut provient d'une erreur machine et  $X_k(\omega) = 0$  si le défaut provient d'une erreur humaine.

(On suppose qu'il n'existe pas d'autre type d'erreur).

En outre :

$Y$  est une variable aléatoire de loi :  $P(Y = i) = p^i(1 - p)$  pour  $i = 0, 1, \dots$  et  $p$  est un réel fixé ( $0 < p < 1$ );

$X_k$  est une variable de Bernoulli de paramètre  $\frac{1}{2} = P(X_k = 1)$  pour  $k = 1, 2, \dots, n, \dots$

1. Montrer que pour  $n \geq 1$ , la probabilité qu'une série comporte exactement  $n$  pièces défectueuses provenant d'une erreur machine est :

$$\frac{2p^n(1-p)}{(2-p)^{n+1}}$$

On admettra que pour  $|x| < 1$  et pour tout entier  $n$ , la série de terme général  $\frac{(n+k)!}{n!k!}x^k$  converge et a pour somme :

$$\frac{1}{(1-x)^{n+1}}.$$

2. Sachant qu'une série de fabrication comporte au moins une pièce défectueuse provenant d'une erreur machine, calculer la probabilité qu'elle en comporte exactement  $N$  ( $N \geq 1$ ).

### EXERCICE III :

On dispose de deux dés A et B. Le dé A a quatre faces rouges et deux faces blanches. Le dé B a deux faces rouges et quatre faces blanches. On lance une pièce de monnaie :

- Si l'on obtient " pile ", on décide de jouer uniquement avec le dé A
  - Si l'on obtient " face ", on décide de jouer uniquement avec le dé B
1. Calculer la probabilité d'avoir " rouge ".
  2. Calculer la probabilité d'obtenir " rouge " au troisième coup sachant que l'on a déjà obtenu cette couleur aux deux premiers coups.
  3. Déterminer la probabilité  $p_n$  d'avoir utilisé le dé A sachant que l'on a obtenu " rouge " au  $n$  premiers coups ( $n \in \mathbb{N}^*$ )